



有序孔阵列透射式波长计

文献类型: 专利

;;;

作者 蔡伟平¹; 罗媛媛¹; 李越¹

发表日期 2008

专利国别 中国

专利号 cn201041516

专利类型 实用新型

权利人 中国科学院合肥研究院

是否PCT专利 是

学科主题 纳米材料与技术

公开日期 2009-11-11; 2009-11-11; 2009-11-11

申请日期 2007

专利申请号 cn200720034109

源URL [http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/1813]

专题 合肥物质科学研究院_中科院固体物理研究所

推荐引用方式 蔡伟平,罗媛媛,李越. 有序孔阵列透射式波长计, 有序孔阵列透射式波长计, 有序孔阵列透射式波长计, 有序孔阵列透射式波长计. cn201041516. 2008-01-01.
GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: 合肥物质科学研究院

浏览	下载	收藏
470	114	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

